DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA TECNOLOGÍA DE DISPOSITIVOS Y COMPONENTES 1P- 2018-19

Nombre:	

Constantes: $KT/q = 0.025 \text{ V}, \ q = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{ C}, \ h = 6.6 \cdot 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s} = 4.14 \cdot 10^{-15} \text{ eV} \cdot \text{s}, \ c = 3 \cdot 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$

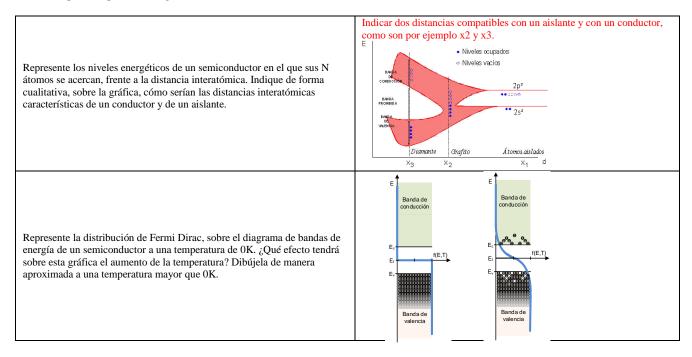
(1.5 ptos) Se tiene un semiconductor (a temperatura ambiente) con Ec = Ef + 0.3 eV y Ec = Ev + 1.10 eV, donde Ec es el mínimo de la banda de conducción, Ev el máximo de la banda de valencia y Ef el nivel de Fermi. La densidad efectiva de estado de la banda de conducción es U_C = 3.28 · 10¹⁹ estados cm⁻³, constante para todo el rango de temperaturas. Siendo las masas efectivas de electrones y huecos iguales (me = mh), responda.

a ¿Cuál es la concentración de huecos ?	$p_0 = 4.15 \cdot 10^5 \text{cm}^{-3}$
b ¿Y de impurezas?	$N_d = 2.02 \cdot 10^{14} cm^{-3}$
c Si calentamos el semiconductor hasta una temperatura T_1 a la cual la concentración intrínseca resulta ser n_i = $2 \cdot 10^{19} \ cm^{-3}$ ¿Cuál sería la concentración de huecos a esa temperatura T_1 ?	$p_0(T_I) = 2 \cdot 10^{19} cm^{-3}$

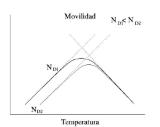
2. (1.5 ptos) Suponiendo que la concentración de electrones del semiconductor fuese $n=10^{15} \cdot e^{-x}$ cm^{-3} (x en μ m), los coeficientes de difusión de electrones y huecos son $D_n = D_p = 25$ cm^2/s a 300 K, y que se aplica un campo eléctrico al semiconductor $\xi = 2 \cdot 10^3$ V/m. Responda.

a ¿Cuál es el flujo de difusión de electrones, φ_{dn} ?	$\phi_{dn} = Dn*10^{15} e^{-x}*10^{4} cm^{-2} s^{-1} = 25*10^{19} e^{-x} cm^{-2} s^{-1}$
b¿Qué efecto provocaría sobre el flujo de difusión de electrones, ϕ_{dn} el hecho de que la concentración de éstos fuese $n=10^{15}+10^{15}~e^{-x}~cm^{-3}$?	NINGUNO
c ¿Cuál es la conductividad de los electrones en el primer caso, para x=0?	$\sigma_n = q \ n \ \mu_n = 1.6 \ e^{-19} * 10^{15} * 25/0.025 = 0.16 \ S/cm$

3. (1.5 ptos) Responda a las siguientes cuestiones



Represente la movilidad (eje y) frente a la temperatura (eje x), en el **rango de las altas temperaturas**, para dos semiconductores distintos con dopados Nd1<Nd2. Justifique brevemente dicha gráfica



Solo la parte de pendiente

negativa!

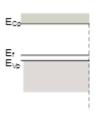
A altas temperaturas la dispersión dominante proviene de las vibraciones de la red cristalina, y por tanto es independiente del nivel de dopado, y decrece ya que al aumentar la temperatura, aumentan las vibraciones y decrece la movilidad.

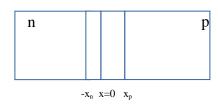
4. (1 pto) Responda a las siguientes cuestiones

Dibujar el diagrama de bandas de energía de un SC tipo n con Eg=1 eV, indicando los niveles energéticos Eg, Ec, Ev y Ei, y dónde se estima que se encuentre E_F.

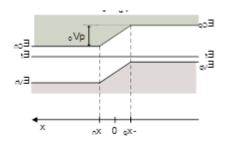
Dibujar el diagrama de bandas de energía de un SC tipo p con Eg=1 eV, indicando los niveles energéticos Eg, Ec, Ev y Ei, y dónde se estima que se encuentre E_F .







Dibujar el diagrama de bandas si se unen dichos semiconductores, tal y como aparece en la figura, en equilibrio térmico, indicando los niveles energéticos característicos $E_{\rm cn}$, $E_{\rm vn}$, $E_{\rm in}$, $E_{\rm cp}$, $E_{\rm vp}$, $E_{\rm ip}$, $qV_{\rm o}$ y $E_{\rm F}$ y relacionándolos con los niveles de los apartados anteriores.



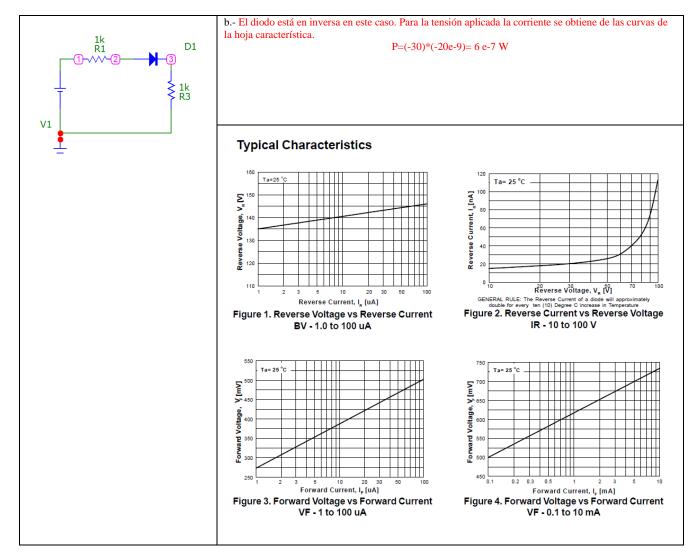
5. (1 pto) Se tiene una unión pn de silicio ($E_g = 1.1 \text{ eV} \text{ y } n_i = 1.5 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$) de sección $A = 10^4 \mu\text{m}^2$ en equilibrio térmico y a temperatura ambiente. El dopado en el lado n es $N_d = 2 \cdot 10^{17} \text{ cm}^{-3}$. Responda:

a ¿Cuánto debería ser el dopado en el lado p para que el potencial de contacto sea de $V_{\rm O}=0.7~V$ a T ambiente?	$N_a = 1.6 \cdot 10^{15} cm^{-3}$
b Si la profundidad de la zona de carga espacial en n es $x=0,1$ μm , ¿Cuánto es la profundidad de la zona de carga espacial en p?	$x_p = 12.5um$

- 6. (1 pto) Se cuenta con el siguiente circuito. Los valores de las resistencias son R1 = 1 KΩ y R2 = 1K y se cuenta con los datos de la hoja característica que se adjunta. Se pide...
 - a.- Tensión V1 para que pase por la resistencia R3 una corriente de 3mA.
 - b.- Si se aplica una tensión V1= -30V, ¿qué potencia disipa el diodo?

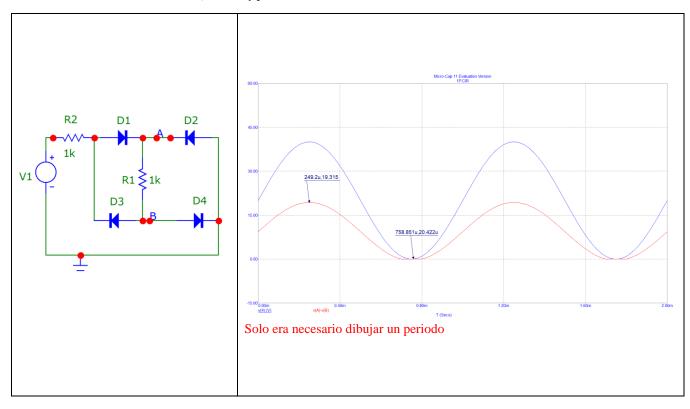
a.- Suponiendo el diodo en conducción y obteniendo la caída de tensión en el diodo para esa corriente: $(V1-0.675)V/2k\Omega=3mA \rightarrow V1=6,675V$

Como la corriente es positiva se confirma que el diodo está conduciendo

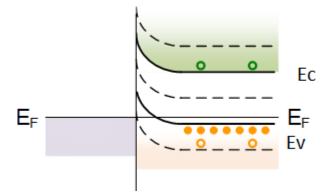


- 7. (1.5 ptos) Para el siguiente circuito rectificador, y siendo R1=1 K Ω , R2=1 K Ω , V_F=0,7 V y V(t) una onda senoidal de valor V1= 20+20 sen(2. π .1000.t). Se pide...
 - a.- Representar un periodo de la señal de entrada V1.
 - b.- Representar un periodo de la tensión de la resistencia R1 (VA-VB)

Indicar en ambas señales máximos, mínimos y periodo.



8. (1 pto) Represente el diagrama de energía en equilibrio térmico de una unión metal-SC, en el caso de que el SC sea tipo p y con una función de trabajo menor en el caso del SC que en el caso del metal. Indicar el nivel de Fermi, los extremos de las bandas en el semiconductor (Ec y Ev) y si corresponde a unión rectificadora u óhmica.



Unión óhmica